⑩ 日 太 国 特 許 庁 (IP)

⑩ 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-88895

@Int Cl.4

H 01 B

1 -.

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)4月19日

3/20 7/00 H 05 K 25 D C

B-6736-5F

HCB

J-7325-4K D-8222-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

劉発明の名称 導体回路板の製造方法

者

13/00

到特 頭 昭62-10458

22出 昭61(1986)10月1日 頭

@特 願 昭61-234204の分割

720発 眀 者 明

砂発

谅 Ш

静岡県清水市北脇127-4 輔

中上 吉 文 神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷15番地の1

包出 願 人 名幸電子工業株式会社 神奈川県綾瀬市大上5丁目14番15号

砂代 理 弁理士 安原 正之 外1名

> 93 細

発明の名称

体回路板の製造方法

- 特許請求の範囲
 - ① 剛性を有しメッキ装置に固定する平板状態 電性陰極基材表面に企風膜を一体に被置せし め、金属膜表面上の導体回路を形成せしめよ うとする部分以外の部分には、非導電性レジ スト膜を密着せしめて陰極を構成し、波メッ キ陰極に平行に対向する不溶性関極を1~30m nの間際を有して配置固定し、固定された陰 極と不溶性陽極との間に形成される空隙形に メッキ液を1m/sec以上の高速度で移動する ように供給するとともに、陰極と陽極との間 に 0.8~ 4.0 A/cm2の電流密度となるように通 電し、導体回路形成部分のみに選択的に金属 を高速度で電折せしめ、金属導体が所要の膜 厚に達したところで通電を止めて事体同路を 形成し、非導電性レジスト膜を除去し、導体 回路表面に絶縁基板を破脱し、絶縁基板と平

板状導電性陰極基材を圧費することで、導体 回路を絶縁基板中にめり込ませるとともに渡 体回路及び金属膜を絶録拡板に一体に密符せ しめ、金属膜及び導体同路を一体に陰極材よ り分離し、導体回路表面を被覆する最表層金 属膜を除去して導体回路板とすることを特徴 とする導体回路板の製造方法。

- 圧着が加熱圧着である特許請求の範囲第1 項記載の導体回路板の製造方法。
- 金属膜、導体回路を分離した平板状導電性 陰極基材は研摩、活性化した後再び同工程を 繰り返すことにより遊休回路を製造する特許 請求の範囲第1項、又は第2項記載の導体回 路板の製造方法。
- 発明の詳細な説明
 - 産業上の利用分野

この発明は導体回路板、詳細には、導体例 路を電気メッキ等により、銅、ニッケル、ニ ッケル合金、その他の金はで形成し、絶殺場 板に一体に密着せしめる導体回路板の製造方 法に係る。

(ロ) 従来の技術

(従来例1)

従来、プリント回路板を製造するには、フェノール、ガラスエポキシ樹脂等の非導種板 (絶縁拡板)に、18または35μ、または接れ 以上の膜厚を有する絹等金属箔を一体に接着 せしめ、該銅箔表面のプリント回路構成 やのみにフォトレジスト或いは印刷レジストを浴りないは印刷と適当なエッチャントで溶解除去する方法が知られている。

(従来例2)

他方、金属製回転ドラム又は金属製回転ドラムの周囲を摺跡する金属製ベルトの金属製画転にレジスト剤でマスクを施し、ついいを金属製回転ドラムスは金属製画転ドラムスは金属製画転ドラムスは金属製画転ドラムではないの間になる。プリント回路を関告を製造する方法が知られている(「プ

-3-

ってこれらに用いられるプリント回路基板に ついても同様なことが言える。ちなみにプリ ント回路導体を形成する銅箔の厚さは5~10 μ程度が要求されてはいるが、上記のような **胆由によりこの要求は未だ満足されていない** 状況にある。 一方、 膜厚 が 50~ 150 µ 程 度 の 厚銅箔を選択的にエッチングしてプリント回 路とする用途もみられる。その好例は、小型 モータであり、従来の銅巻線コイルの代わり にポリエステル、ポリイミド等の絶縁基板に 接着剤により積層した銅箔の導体回路とする 部分以外の部分をエッチングにより除去した いわゆるシート状コイルを用いるものである。 この工法においては、少なくとも50μ以上の 膜原を有する銅箔をエッチングしなければな らならず、エッチングに要する時間が長くな るため導体端部の寸法精度が低下するという 品質上の問題と同時に製造コストも高くなる という大きな難点がある。

(従来列2)

リント回路 を 存体回路の製造方法 1特公昭 5 5-32238(USP.4.053.370))。

同法により得られた専体回路から専体回路 板を作製するには、金属ドラム又は金属ベルト上の専体回路にポリエステル、ポリイミド、フェノール等目的に応じて選定した絶縁振板を、必要に応じて接着剤を介して強励に接着 せしめた後、金属ドラム又は金属ベルトから 分離し、次いでオーバーレイを被覆して導体 回路を得る。

(1) 発明が解決しようとする問題点

(従来例1)

現在プリント回路基板の製造方法として最も多用されている従来例1においては、 網箔製造後の表面処理、 切断、 絶縁基板への 機別等の 工程において、 単体としての 網箔 に 加えられる 引張力、 折り曲げ力に 耐える 銅箔 ない のある 18 μ以上の 箔を 川いなければ ない である に近年、 各種装置、 機器を 花型、 小型 化する 傾向は極めて強くなってきており、 従

-4-

更に、第13図に断而を示すように、従来 得られる導体回路板においては、絶縁抵板(3 1)上に、銅からなる回路(32)部分のみが突設 して形成されている。そのため、オーバーレー イフィルム(33)を回路(32)上から密育せしめ る場合には、フィルムは回路(32)の外間而に 全て密着することはできず、オーバレイフィ ルム(33)及び回路(32)で形成される空気を封 人した空間耶(34 する。そして、オーバーレイは一般に加熱して行うため、銅からなる回路(32)及び接着剤は加熱されながら空気に触れるため、更には経時によっても酸化する問題点を有する。

-7-

树 寒 施 例

次に本発明の詳細を実施例図面に基づき説明する。本発明に使用する陰極(1)の平板状導徴材(2)は、剛性を有するに足る肉厚(通常5~10mm)で、例えば1000×1000mmの平板状導電材からなり、メッキ工程で使用する。を報すする計画性を有することが望ましいことから一般的にはステンレススチールのである。第1 図に断面を示すように、陰極(1)のステンレススチール、ニッケル板等からなる平板状導電材(2)

ムまたは金 ルトから分離し、次いでオーバーレイを被覆して将体回路板を得るため、分離工程でシワや折れ、打破、裂け目等を生ずる問題点を有する。

口 問題点を解決するための手段

-8-

中には、電気化学的欠陥部(3)、(4)が存する。 電気化学的欠陥部(3)、(4)は、金属間化合物、 或いは非金属介在物、偏析、気孔からなり、 ステンレススチールの形成過程で混入生成されたものであり、周囲と電気化学的性質を にし、従って平板状専電材(2)表面にそのまま 電折させると、ピンホールを生ずるという問 題点がある。

更には、従来例2で述べたごとく、メッキ 陰極表面上に直接レジストを形成せしめいてメッキにより導体回路を製作する工法においいては、メッキ時の陰極表面からのレジストの脱離を防止するため、陰極レジスト間の密着を強固にする必要があり、その結果レジスト側に 強体回路の陰極表面からの分離後も陰極側に 残存し、それによって特に製品の温質にかか わる問題点を内在している。

本発明においては、上記二つの問題点を同時に解消するため、平板状期間材(2)表面に予め金属膜(5)を一様に形成せしめる。金属膜(5)

は現で体であれば 。 金属膜(5)を形成せし めるには、まず平板状導電材(2)表面に前処理 を施す。前処理は平板状導電材(2)表面の汚れ、 酸化皮膜を除去するとともに、平板状導電材 (2)表面と該表面上に形成せしめる金属膜(5)の 界面(8)、及び第3図に示すごとく金属膜(5)表 面と該表面上に形成せしめる金属膜(5)表 面と故 表面上に形成せしめる 6)及び 非 現 電性 レジスト膜(7)との 界面(9)の 密着力の 差を生ぜしめ、 界面(9)の 密着力が 界面(8)の 密 着力よりも大となるようにすることを目的と する。

平板状導電材としてステンレススチールを 用いる場合は例えば次ぎに述べるような表面 処理を施せばよい。まず、硫酸: 80~100mℓ/ℓ ℓ、60~70℃で、10~30分かけてスケール除去 を行う。ついで水洗し、硝酸: 60~100mℓ/ℓ +30g/ℓ酸性フッ化アンモニウムにより窒温 下で10~30分スマット除去する。ついで水洗 し、リン酸ナトリウム20~50g/ℓ、水酸化ナト リウム50g/ℓ、3~84/dm²、窒温~40℃の条件

-11-

行う。ついで水洗し、活性化を行う。活性化は、化学エッチングにより行う。化学エッチングは25% HF、75% HNO。により、純チタン、又はチタン合金について行う。

平板状導電材(2)として銅または銅合金を用 いる場合は、まずリン酸ナトリウム20~508/ 0、50~60℃、3~10A/dm2の条件下で30秒~2分 間、電解し、陰極電解脱脂する。ついで水洗し、 フッ化水素1~108/2、室温下で30秒~2分間酸 洗いし、ついで水洗して行う。このように表面 処理した平板状導電材(2)表面に金属膜(5)を積 **層する。金属膜(5)は、銅、ニッケル、ニッケ** ルーリン合金等を用いることができる。これ ら金属薄層は、電気メッキ、無電解メッキ、 蒸肴、スパッタリング等により、0.1~数μ (2~3 u) 厚で積層する。ここにおいて、平板 状 導 准 材 (2) 表 面 に ピンホール 等 の 物 理 的 欠 陥 が存在せず、又電気化学的欠陥も存在しない 電気化学的に一様にして適度の密着力を有す る 金 屆 膜 (5) を 積 層 す る 陰 極 (1) を 得 る。

下で1~2分陰 解脱版する。我而処理の各工程の時間、温度、濃度条件を変えることで、金属膜(5)との密着力の強弱をつけ、平板状導電材(2)と金属膜(5)間の密着力と、金属膜(5)と導体回路(6)及び非導電性レジスト膜(7)間の密着力との相対的な密着力の違いを生ぜしなる。同様に、平板状導電材(2)としてニッケルを用いた場合は例えば以下のような表而処理をおこなう。

即ち、リン酸ナトリウム20~50g/ℓ、水酸化ナトリウム50g/ℓ、3~8 A /dm²、室温~40℃の条件下で1~2分陰極電解脱脂を行う。ついで水洗し、フッ化水素1~10g/ℓ、50℃で1~10分の条件下、または、塩酸:150mℓ/ℓの、50℃、1~10分の条件下で活性化し、ついで水洗し、40~60℃の温水水洗をおこなう。平板状導電材(2)としてチタン及びチタン合金を川いる場合は例えば以下のような表面処理を行う。

即ち、まず、リン酸ナトリウム 20~ 50g/ℓ、50 ~60℃の条件下で3~5分アルカリ浸 消脱脂を

-12-

ついで、金属膜(5) 表而に第2 図に示すように非事態性レジスト膜(7)を固定する。非導態性レジスト膜(7)は、フォトレジスト法、印刷法等により、必要とされる回路以外の部分をレジスト剤でマスクする。

この陰極(1)を、第9図、第10図に示すメッキ装置(11)のフレーム(12)の上部中央に水平に設置した網と鉛から成る板状不溶性陽極(14)に、金属膜(5)非導質性レジスト膜(7)の設面を向けて平行に対向させて固定し、陰極(1)及び不溶性陽極(14)の対向面の空隙部(13)を0=1~30mnの範囲内に、好ましくは1~10mm、更に好ましくは1~5mmの範囲に設置する。不溶性陽極(14)は第10図、第11図に示すように大電流を通電するための網板(14)a、(14)bの表には3~7mmの範囲内で一様にアセチレントーチ等で被覆してなる。

このようにして形成された陰極(1)及び不裕性陽極(14)との空隙部(13)に高速流でメッキ

被(23)を圧入する。 (15)を、第12図に示 すように不溶性陽極(14)の少なくとも全幅に わたって開口せしめ、ノズル(15)の基部は導 管(16)に連結し、導管(16)はポンプ(17)に連 結する。ポンプ(」り)は更に他の導管を介して メッキ液貯槽(図示せず)に接続する。ノズル (15)を設けた不溶性陽極(14)の対向辺には不 溶性陽極(14)の少なくとも全幅にわたって排 液口(18)を設け、導管(19)に連結する。導管 (19)は前記メッキ液貯槽(図示せず)に接続す ることにより、ポンプ(17)から吐出されたメ ッキ液(23)、この実施例では、電気銅メッキ 液は導管(16)、ノズル(15)、陰極(1)と不溶性 陽極(14)との空隙部(13)、排液口(18)、導管 (19)を順次通過してメッキ液貯槽に蓄えられ、 ここから再びポンプ(17)により吐出され、連 綻して循環される。

水発明において使用されるメッキ液(23)は、 企解網設度1.0~2.0mol/l、好ましくは1.2 ~1.8mol/l、最も好ましくは1.4~1.6mol/l、

- 15 -

とが可能となる。

本発明におけるメッキ工程では、陰極(1)と不溶性陽極(14)との間に、黒鉛、鉛等の耐薬品性、高導電性を有する給電板(20)、陽極電源コード(21)、陰極電源コード(22)を介して、0.8~4.0Amp/cn²の高電流を通電する。

以上の操作により、不溶性陽極(14)に対向する陰極(1)の表面上の非導電性レジスト膜(7)でマスキングしない部分には、毎分25~100μの堆積速度で高密度の微細結晶構造を有する間膜を折出することができ、第3図に示すように導体回路(6)は金属膜(5)と密着する。このように本発明によれば従来のメッキ技術の10~200倍という高能率で銅膜を製造することができ、実用上極めて大きな意義を有している。

メッキ工程において陰極(I)表面上の非導電性レジスト膜(7)でマスキングしない部分に必要な厚さ、本発明の主目的とするところでは数(2~3)μ~数百(200~300)μで導体回路

でで、好ましくは60~65℃の液温で供給される。このような条件を満足する硫酸銅メッキが一つで、好ましくは60~65℃の液温で供給される。このような条件を満足する硫酸銅メッキ液を用いることにより、前記のように不溶性陽極(14)を使用することができる。それにより品質の安定、製造工程の一貫性をはかることができる。メッキ液温が55℃以下するると、銅イオンの移動速度が低下するると、銅イオンの移動速度が低下するると、銅イオンの移動速度が低下するると、銅イオンの移動速度が低下する。と、銅イオンの移動速度が低下する。と、銅イオンの移動速度が低下すると、岩面に分極層が生じ易くなり、メッキ液を設め、メッキ液(23)の蒸発量が多くなり設度が不安となる。

メッキ液(23)はノズル(15)から電極間空除 部(13)へ1.5~2.5m/secで、好ましくは2m/se c前後の流速で、かつ乱流状態で供給するこ とにより、電極表面近伤の金属イオン濃度が 極度に低下しないように、即ち分極層の生長 を抑えて、高速度でメッキ膜を成長させるこ

-16-

(6) が形成された時点で、通電及びメッキ液(23)の供給を停止し、事体回路(6)、非事能性レジスト膜(7)、及び金属膜(5)と平板状事 世材(2)を一体のまま高速メッキ装置(11)から収り外す。この状態において平板状事 世材(2) 表而には、金属膜(5) が、金属膜(5) 表而には、 部(6) 及び非事 世レジスト膜(7) が 税 間 されている。 事体回路(6) は 電気 化学的に 平滑 な 金属膜(5) 上に積層するので、10 μ以下の厚さでもピンホールは生じない。

ついで、導体回路(G)及び非導電性レジスト 膜(7)表面を水洗後、導体回路(G)の設而処理を 行う、表面処理は、次工程での積層板である 絶縁基板(10)への導体回路(G)圧着後における 両者間の密着力を確保するため、導体回路(G) の表は電解処理後後細粒子処理をする工程を いでパリヤー処理、防錦処理、カセイノー 髪処理をする工程から成る。導体回路(G)の表 而処理により、トプレス(加熱圧着)後の 専体回路(6)と絶縁基板(10)との転写における 密着力は、平板状導電材(2)と金属膜(5)との密 着力より大となるように制御する。

表而処理終了後、あるいは表面処理前に非 導電性レジスト膜(7)を除去する。非導電性レ ジスト膜(7)の除去は、レジスト剤として集外 級硬化タイプの被レジスト、ドライフィルム 等を用いたときは、それに適した除去剤例え ば、水酸化ナトリウムを主成分としたアルカ り除去剤などの方法によって行う。

レジスト膜(7)の除去後第4図に示すように 絶縁基板(10)への金属膜(5)、導体回路(6)の積 層及び、第5図に示すように導体回路(6)絶縁 基板へのめり込み即ち、埋設、陰極(1)の分離 を行う。即ち、第4図に示すように陰極(1)に 析出し、表面処理を施した導体回路(6)に、絶 縁碁板(10)を重ねる。絶縁碁板(10)は有機材料、無機材料いずれでも可能であり、例えば ガラス、エポキシ、フェノール、ポリイミド、

-19-

せ、埋設状態とし、積層板を形成させた後、 陰極(1)から分離する。ホットプレスは170℃ ~ 200℃望ましくは170℃~180℃の温度条件 で、55~70kg/cm²望ましくは64kg/cm²の圧 カで65~85分間望ましくは75分間行う。導体 回路(6)は一体となった金属膜(5)により巾方向 が支持されているため、ホットプレス時にも 移動することはない。このとき、平板状導電 材(2)と金属膜(5)との間の密着力より金属膜(5) 及び導体回路(6)と絶縁基板(10)との間の密着 力の方が大であるため、第6図に示すように、 絶縁募板(10)側には金属膜(5)及び導体回路(6) が転写される。ついで、金属膜(5)を酸等によ り溶解除去し、第7図に示すような導体間が 正規の絶縁状態となった導体回路板を得る。 この結果、導体回路(6)の表面は絶縁基板(10) 表面と同一平面を形成する。酸による処理の し易さからは金属膜(5)は飼からなることが望 ましい。 酸等による金属の除去は、金属膜(5) のみでたり、平板状導電材(2)に直接回路を形

ポリエステルアラミッド等の材料を用いることができるが、圧着、加熱圧箱により海体の路(6)が表面から絶縁基板(10)へめり込むことが可能な素材構造であることが必要で動脈(から、変化回路(6)の絶縁を使用する。 導体回路(6)の絶縁基板(10)へのめり込みは、 導体回路(6)より飲らかい素材で絶縁基板を構成することでめり込みは、 でもとでめり込みの絶縁基板(10)の一部中に含没する作用によっても、 絶縁基板(10)の一部中に含没する作用によってもよい。

ただし、用いる絶縁基板(10)に接着力が期待できない時は、絶縁基板(10)または導体回路(6)金属膜(5)の表面に接着剤を墜布する。除極(1)、導体回路(6)金属膜(5)及びこれと重ねた絶縁基板(10)をホットプレスに挿入して加熱圧着し、導体回路(6)及び金属膜(5)と絶縁基板(10)を強固に密着せしめ、かつ導体回路(6)を第5図に示すように絶縁基板(10)にめり込ま

- 20 -

成した時には必要とされる平板状容電材(2)までの酸等による除去は不要であるので、いわゆるソフトエッチングですみ、工程の短縮、時間の短縮、平板状容電材(2)の再使用が容易となる。

記工程を繰り返す ることが可能となる。

(*) 発明の効果

.

本発明による導体回路板の製造方法によれば、非導電性レジスト酸は、陰極の平板状導電材からの非導電性レジスト酸の除去は不要となが、平板状導電材の再使用が可能となる。更に、平体回路は絶縁基板間に存し同一表面を形成するため、オーバレイエ程において、導体回路及び接着剤が酸化することはない。

海体回路は、このような構造からなるため、 海体回路表面にオーバレイフィルムをロール でかけるときも、導体回路が移動することも ない。更に、導体回路は、陰極の平板状導電 材に被覆した電気化学的に欠陥の無い金属膜 上に電折されるためピンホールを生ずること もない。また、導体回路は、金属膜上に密着

- 23 -

属版、(6)……導体回路、(7)……非導電性レジスト版、(10)……絶縁基板、(11)……メッキ装置、(13)……空隙部、(14)……不容性隔極、(23)… …メッキ液。

特 許 出 願 人 名 幸電子工業株式会社

代理人弁理士 安 原 正 之

同 安原正 義

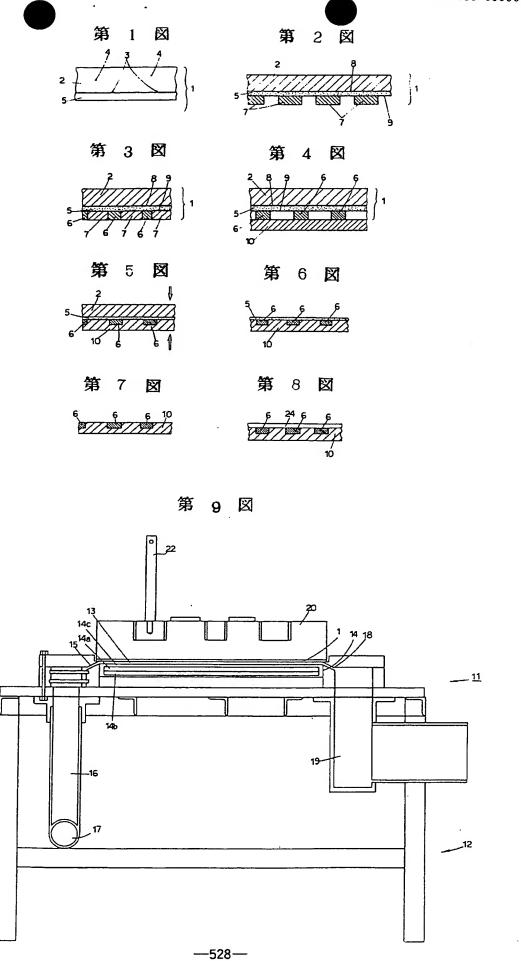
した後、一体 直接に絶縁板において を生まりで を生ずる。 ののというではいる。 のののとは、ののではいい。 ののではいい。 ののではいい。 ののではいい。 ののではない。 のではない。 のでは、 の

4 図面の簡単な説明

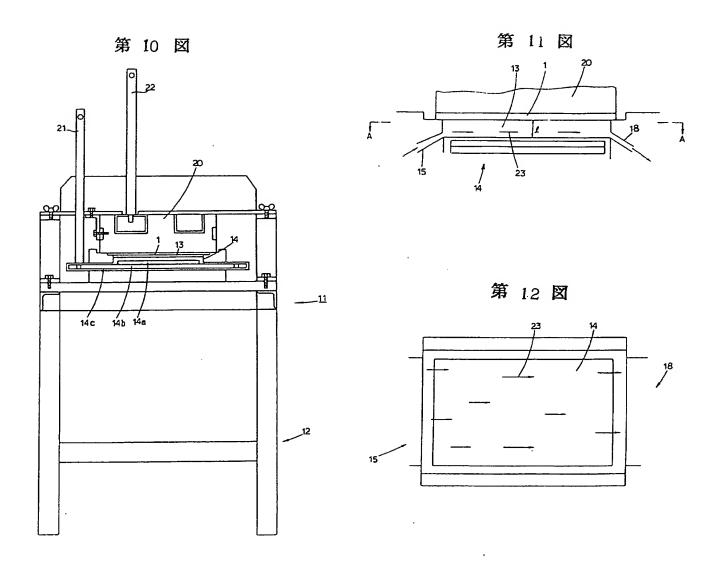
第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回、第8回はこの発明の実施例の断面図、第9回は同実施に使用するメッキ装置の正面断面図、第10回は同側面断面優略図、第11回は第10回の一部拡大図、第12回は第11回は第10回の一部拡大図、第12回は第11回は第10回の一部拡大図、第12回は

(1) ······ 陰極、(2) ······ 平板状導電材、(5) ····· 金

-24-



BEST AVAILABLE COPY



第 13 図